

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2000-269576

(43)Date of publication of application : 29.09.2000

(51)Int.CI. H01S 3/094
H01S 3/131

(21)Application number : 11-073493

(71)Applicant : TOSHIBA CORP

(22)Date of filing : 18.03.1999

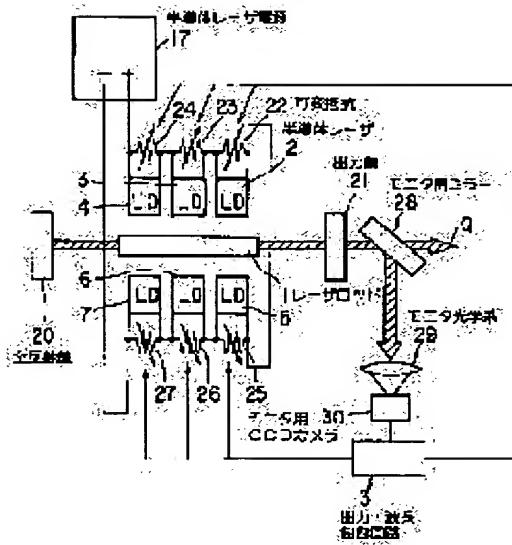
(72)Inventor : AKIYAMA YASUHIRO
OKUMA SHINJI

(54) SOLID-STATE LASER

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To stably extract laser light of symmetrical intensity distribution by uniformly adjusting the excitation distribution.

SOLUTION: Excitation distribution of a laser rod 1, when the laser rod 1 is irradiated with an excitation light generated by semiconductor lasers 2 to 7, is monitored by a CCD camera 30 for monitoring from a mirror 28 for monitoring through a monitor optical system 29. Based on the monitored excitation distribution of the laser rod 1, variable resistors 22-27 which are respectively connected in parallel with the semiconductor lasers 2 to 7 are adjusted by an output/wavelength control circuit 31 for controlling the output and wavelength of each of the semiconductor lasers 2 to 7.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(10) 日本国特許庁 (JP)

02 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2000-269576

(P2000-269576A)

(43) 公開日 平成12年9月29日 (2000.9.29)

(51) Int.Cl'

H01S 3/084
3/131

識別記号

F I

H01S 3/084
3/131

タ-タ-エ-1*(参考)

S 5 F 0 7 2

審査請求 未請求 請求項の数 4 OL (全 5 頁)

(21) 出願番号

特願平11-73493

(22) 出願日

平成11年8月18日 (1999.8.18)

(71) 出願人

000003078

株式会社東芝

神奈川県川崎市幸区横川町72番地

(72) 発明者

秋山 勉裕

神奈川県横浜市鶴見区新町子町33番地 株式会社東芝生産技術研究所内

(73) 発明者

大原 伸治

神奈川県横浜市鶴見区新町子町33番地 株式会社東芝生産技術研究所内

(74) 代理人

100058479

弁理士 鈴江 武彦 (外 6 名)

Pターム (参考) EP072 AB02 AR01 KH02 EH03 JJ05

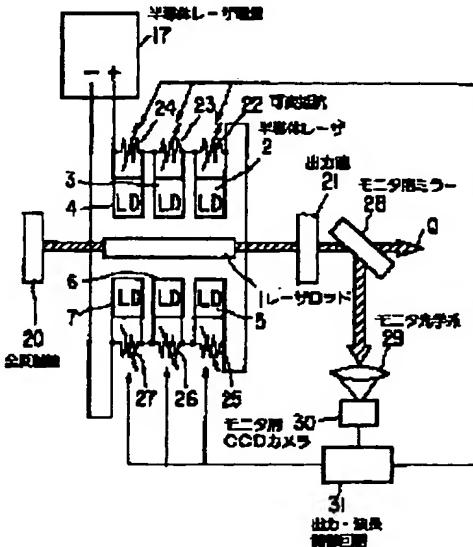
KK05 PP07

(54) 【発明の名称】 固体レーザ装置

(57) 【要約】

【課題】 本発明は、レーザロッドの励起分布を均一に調整でき、対称な強度分布のレーザ光を安定して取り足すことができる。

【解決手段】 各半導体レーザ2~7から出力される励起光をレーザロッド1に照射したときのレーザロッド1の励起分布をモニタ用ミラー28からモニタ光学系29を通してモニタ用CCDカメラ30によりモニタし、このモニタされたレーザロッド1の励起分布に基づいて出力・波長制御回路31によって各半導体レーザ2~7のそれぞれに並列接続された各可変抵抗22~27を調整し、各半導体レーザ2~7個々の出力や波長を制御する。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】 複数の半導体レーザから出力される励起光を固体レーザ媒質に照射することにより前記固体レーザ媒質を励起してレーザ光を発生する固体レーザ装置において、

複数の前記半導体レーザ個々の少なくとも出力を制御する出力制御手段、を具備したことを特徴とする固体レーザ装置。

【請求項 2】 前記出力制御手段は、前記固体レーザ媒質の励起分布をモニタするモニタ手段と、このモニタ手段によりモニタされた前記固体レーザ媒質の励起分布に基づいて複数の前記半導体レーザ個々の少なくとも出力を制御する出力制御手段と、を有することを特徴とする請求項 1 記載の固体レーザ装置。

【請求項 3】 前記出力制御手段は、前記固体レーザ媒質の励起分布をモニタするモニタ手段と、

複数の前記半導体レーザに対してそれぞれに並列接続された複数の可変抵抗と、前記モニタ手段によりモニタされた前記固体レーザ媒質の励起分布に基づいて複数の前記可変抵抗を調整し、複数の前記半導体レーザ個々の少なくとも出力を制御する出力制御回路と、を有することを特徴とする請求項 1 記載の固体レーザ装置。

【請求項 4】 複数の前記半導体レーザは、直列接続されたことを特徴とする請求項 1、2 又は 3 記載の固体レーザ装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、固体レーザ媒質を光励起してレーザ光を発生する固体レーザ装置に関する。

【0002】

【従来の技術】 一般に半導体レーザ励起固体レーザ装置は、固体レーザ媒質としてのレーザロッドを有し、このレーザロッドを光励起することによりレーザ光を発生するもので、このレーザロッドを光共振器内に配置することによりレーザロッドから発生した光を光共振器によって増幅し、発振出力するものとなっている。

【0003】 このような固体レーザ装置においてレーザロッドを光励起する励起光源としては、例えばアーチランプ、フラッシュランプ或いは半導体レーザ（LD）が知られており、最近では、レーザロッドに吸収される所定の波長の励起光を出力することのできる半導体レーザが用いられることが多くなっている。この半導体レーザを用いることによりレーザロッドの光励起を効率よく行なうことが可能となっている。

【0004】 ところが、半導体レーザの波長は、半導体レーザの出力及び半導体レーザに対する冷却温度によって著しく変化することから半導体レーザに対する出力制御及び温度制御が必要となる。

【0005】 そこで、半導体レーザの出力制御については、例えば特開平8-321651号公報に記載されているように半導体レーザの出力を制御するために個々の半導体レーザを駆動するトランジスタをCPUによって制御するものがある。

【0006】 又、半導体レーザの温度制御については、例えば特開平8-204263号公報に記載されているように冷却手段として空冷ファンを使用して半導体レーザの温度が一定になるように制御し、固体レーザ装置の出力の安定化を図るものがある。

【0007】

【発明が解決しようとする課題】 しかしながら、個々の半導体レーザを独立に制御するためには、個々の半導体レーザそれぞれに対して電源から配線を行う必要が生じ、特に多数の半導体レーザを使用する場合には、多数の電源及び配線が必要となり、装置全体が大型化するという欠点がある。

【0008】 例えば、図6は複数の半導体レーザに対する電源系統の構成の一例を示しており、レーザロッド1の外周側には、複数の半導体レーザ2～7がレーザロッド1の直徑方向に円周上に配置されるとともに、さらにこの円周上に配置したものを1組としてレーザロッドの長手方向に複数組配置されている。そして、これら半導体レーザ2～7の1個1個には、それぞれ各直流定電流電源8～13が接続されている。このような電源系統では、多数の直流定電流電源8～13及びその配線が必要となり、装置全体が大型化するという欠点がある。

【0009】 電源の数を少なくするために例えば図7に示すような電源系統がある。この電源系統は、各半導体レーザ2～7のうち2つの半導体レーザ2と5、3と6、4と7それぞれ毎に1つの直流定電流電源14、15、16を接続した構成となっている。しかしながら、このような構成でも各半導体レーザ2～7個々の制御ができないばかりか3つの直流定電流電源14、15、16が必要となって図6に示す装置同様に装置全体が大型化するという欠点がある。

【0010】 そこで、図8に示すように各半導体レーザ2～7を直列に直流定電流電源17に接続した電源系統がある。このような構成であれば、1つの直流定電流電源17を用いるのみで装置全体の小型化が図れるが、各半導体レーザ2～7から出力されるレーザ光の光量にはばらつきがあると、各半導体レーザ2～7個々の制御ができないので、レーザロッド1の励起分布が不均一となってしまい、対称な形状のレーザ光を安定して取り足すことができず、これを改善しようと各半導体レーザ2～7の出力を制御しようとしても困難な構成となっている。

【0011】 そして、さらに特開平8-321651号公報の技術では、レーザロッドの光励起むらの問題について言及しておらず熱にあまり強くないトランジスタ素子を用いている。

【0012】そこで本発明は、レーザロッドの励起分布を均一に調整でき、対称な形状のレーザ光を安定して取り足すことができる固体レーザ装置を提供することを目的とする。

【0013】

【課題を解決するための手段】請求項1記載の本発明は、複数の半導体レーザから出力される励起光を固体レーザ媒質に照射することにより固体レーザ媒質を励起してレーザ光を発生する固体レーザ装置において、複数の半導体レーザ個々の少なくとも出力を制御する出力制御手段を備えた固体レーザ装置である。

【0014】請求項2記載の本発明は、請求項1記載の固体レーザ装置において、出力制御手段は、固体レーザ媒質の励起分布をモニタするモニタ手段と、このモニタ手段によりモニタされた固体レーザ媒質の励起分布に基づいて複数の半導体レーザ個々の少なくとも出力を制御する出力制御手段と、を有するものである。

【0015】請求項3記載の本発明は、請求項1記載の固体レーザ装置において、出力制御手段は、固体レーザ媒質の励起分布をモニタするモニタ手段と、複数の半導体レーザに対してそれぞれに並列接続された複数の可変抵抗と、モニタ手段によりモニタされた固体レーザ媒質の励起分布に基づいて複数の可変抵抗を調整し、複数の半導体レーザ個々の少なくとも出力を制御する出力制御手段と、を有するものである。

【0016】請求項4記載の本発明は、請求項1、2又は3記載の固体レーザ装置において、複数の半導体レーザは、直列接続されている。

【0017】

【発明の実施の形態】以下、本発明の一実施の形態について図面を参照して説明する。

【0018】図1は固体レーザ装置の全体構成図である。

【0019】レーザロッド1の長手方向側(光軸方向側)には、それぞれ全反射鏡20と出力鏡21とが配置されてレーザ共振器が形成されている。このレーザロッド1の外周側には、上記同様に複数の半導体レーザ2～7がレーザロッド1の直徑方向に円周上に配置されるとともに、さらにこの円周上に配置したものを1組としてレーザロッド1の長手方向に複数組配置されている。

【0020】これら半導体レーザ2～7には、これら半導体レーザ2～7について個々の出力や波長を制御するための出力制御手段を構成するための各可変抵抗22～27が各半導体レーザ2～7に対してそれぞれ並列接続されている。

【0021】そして、これら半導体レーザ2～7には、半導体レーザ電源(直流定電流電源)17が接続されている。

【0022】一方、レーザ共振器から発振されるレーザ光の光路上には、レーザロッド1の励起分布をモニタ

するモニタ手段を構成するためのモニタ用ミラー28が配置され、このモニタ用ミラー28の反射光路上にモニタ光学系29を介してモニタ用CCDカメラ30が設けられている。

【0023】このモニタ用CCDカメラ30は、レーザロッド1の励起分布をモニタするもので、このモニタの際すなわち半導体レーザ2～7について個々の出力及び波長を調整するためには各可変抵抗22～27を設定する際には、図2に示すようにレーザ共振器を形成する全反射鏡20及び出力鏡21が取り外されるものとなっている。

【0024】出力・波長制御回路31は、モニタ用CCDカメラ30によりモニタされたレーザロッド1の励起分布に基づいて各可変抵抗22～27をそれぞれ個別に調整し、各半導体レーザ2～7について個々の出力及び波長をフィードバック制御する機能を有している。

【0025】次に上記の如く構成された装置の作用について説明する。

【0026】各半導体レーザ2～7の出力及び波長を調整するために各可変抵抗22～27の抵抗値を設定する際には、図2に示すようにレーザ共振器を形成する全反射鏡20及び出力鏡21が取り外される。

【0027】この状態に半導体レーザ電源17から各半導体レーザ2～7に電力が供給され、これら半導体レーザ2～7からそれぞれ励起光が出力されてレーザロッド1に照射される。これにより、レーザロッド1は、励起されて発光する。

【0028】このレーザロッド1で発光された光は、モニタ用ミラー28で反射し、モニタ光学系29でモニタ用CCDカメラ30に接像する。このモニタ用CCDカメラ30は、レーザロッド1からの光を撮像し、レーザロッド1の励起分布の画像データを出力・波長制御回路31に送る。

【0029】この出力・波長制御回路31は、モニタ用CCDカメラ30によりモニタされたレーザロッド1の励起分布に基づいてこのレーザロッド1の励起分布が均一となるように各可変抵抗22～27に対してそれぞれ各制御信号を送出する。これにより、各半導体レーザ2～7について個々の出力や波長がフィードバック制御され、レーザロッド1の励起分布が均一となる。

【0030】これら半導体レーザ2～7について個々の出力や波長の制御の後、レーザロッド1の光軸上にレーザ共振器を形成する全反射鏡20及び出力鏡21が取り付けられる。

【0031】ここで、半導体レーザ2～7の特性について説明する。

【0032】図3は半導体レーザ動作電流に対する出力の関係を示しており、半導体レーザ2～7はしきい値を超えるとほぼ線形に出力が増加する特性を有している。

【0033】又、図4は半導体レーザ電流に対する半導

体レーザ波長との典型的な関係を示している。半導体レーザ波長は、半導体レーザパッケージ温度が10°C上昇すると約3nm長くなる。すなわち、半導体レーザに流れる電流値が大きくなると、半導体レーザパッケージ温度も高くなるので、半導体レーザ波長も長くなる傾向を有している。よって、少なくとも電流値の制御で波長の制御も可能となる。

【0034】一方、レーザロッド1の半導体レーザ波長に対する吸収係数は、波長によって著しく異なる性質を持っている。図5はレーザロッド1としてNd:YAG結晶の場合の吸収係数を示す。

【0035】以上のような特性を有する半導体レーザ2~7として、例えば市販の半導体レーザには、出力や波長にばらつきがあり、同一電流、同一冷却温度では、レーザロッド1に均一で対称な励起分布を得ることは難しい。

【0036】このような実情から上記の如くレーザロッド1の励起分布に基づいてこのレーザロッド1の励起分布が均一となるように各可変抵抗22~27を設定し、各半導体レーザ2~7個々の出力や波長をフィードバック制御する必要がある。

【0037】具体的な数値をもって説明すると、各半導体レーザ2~7に対して並列に可変抵抗22~27を接続して各半導体レーザ2~7に流れる電流値を制御する方式なので、各半導体レーザ2~7の抵抗値は、連続出力20Wの素子の場合、高々0.02Ωであり、定格動作電流は30A程度である。各可変抵抗22~27により投入電流3Aの制御を行う場合、これら可変抵抗22~27の値は0.2Ωとすればよい。又、このとき各可変抵抗22~27での消費電力は、高々1.8Wであり、市販の可変抵抗で十分に対応することが可能である。

【0038】このように上記一実施の形態においては、各半導体レーザ2~7から出力される励起光をレーザロッド1に照射したときのレーザロッド1の励起分布をモニタし、このモニタされたレーザロッド1の励起分布に基づいて各半導体レーザ2~7個々の出力や波長を制御するので、多くの電源やその配線が不要となり、装置全体も大型化することなく、レーザロッド1の励起分布を均一に調整でき、対称な形状のレーザ光を安定して取

り出すことができる。

【0039】なお、本発明は、上記一実施の形態に限定されるものでなく次の通り変形してもよい。

【0040】例えば、レーザロッド1の励起分布をモニタする手段は、レーザ共振器を構成する全反射鏡20と出力鏡21との間にモニタ用ミラー28を挿入してモニタするようにしてもよい。

【0041】

【発明の効果】以上詳記したように本発明によれば、レーザロッドの励起分布を均一に調整でき、対称な強度分布をもったレーザ光を安定して取り足すことができる固体レーザ装置を提供できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る固体レーザ装置の一実施の形態を示す全体構成図。

【図2】同装置における半導体レーザの出力及び波長の調整時の構成を示す図。

【図3】半導体レーザ動作電流に対する出力の関係を示す図。

【図4】半導体レーザ電流に対する半導体レーザ波長との典型的な関係を示す図。

【図5】レーザロッドとしてNd:YAG結晶の場合の吸収係数を示す図。

【図6】従来における固体レーザ装置に用いる電源系統の構成図。

【図7】従来における固体レーザ装置に用いる電源系統の他の構成図。

【図8】従来における固体レーザ装置に用いる電源系統の他の構成図。

【符号の説明】

- 1: レーザロッド、
- 2~7: 半導体レーザ、
- 20: 全反射鏡、
- 21: 出力鏡、
- 22~27: 可変抵抗、
- 28: モニタ用ミラー、
- 29: モニタ光学系、
- 30: モニタ用CCDカメラ、
- 31: 出力・波長制御回路。

